# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

60003181

**PUBLICATION DATE** 

09-01-85

APPLICATION DATE

21-06-83

APPLICATION NUMBER

58111376

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

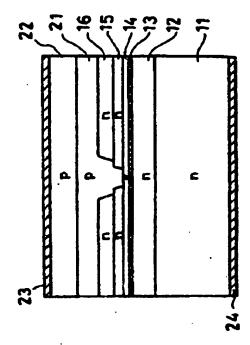
INVENTOR: MOGINAOTO:

INT.CL.

H01S 3/18

TITLE

SEMICONDUCTOR LASER DEVICE



PURPOSE: To reduce an adverse effect by the noise of returning beams, and to obtain a laser suitable for a light source for an optical disk by making the distribution width of the effective refractive index of a current stopping layer constituting a semiconductor laser device wider than that of gains.

CONSTITUTION: An n type Ga<sub>0.55</sub>Al<sub>0.45</sub> clad layer 12, an un-doped Ga<sub>0.85</sub>Al<sub>0.15</sub>As active layer 13 and a p type Ga<sub>0.55</sub>Al<sub>0.45</sub>As clad layer 14 are laminated on an n type GaAs substrate 11 and grown in a liquid phase in an epitaxial manner, and an n type Ga<sub>0.55</sub>Al<sub>0.45</sub>As current stopping layer 15 and an n type GaAs light absorption layer 16 from which striped sections are removed are laminated and formed on the layer 14. In the constitution, the band gap of the current stopping layer 15 positioned on the clad layer 14 is made larger than that of the active layer 13, and the refractive index of the light absorption layer 16 on the layer 15 is made larger than that of the current stopping layer 15. The refractive index of a p type Ga<sub>0.55</sub>Al<sub>0.45</sub>As coating layer 21 formed on the light absorption layer 16 is made smaller than that of the active layer 13.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

◎公開特許公報(A)

昭60-3181

@Int. Cl.4 H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F **②公開 昭和60年(1985)1月9日** 

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

60半選体レーザ装置

の特

顧 昭58-111376

②出 頭 昭58(1983)6月21日

の発明 者島田直弘

川崎市幸区小向東芝町 1 番地東京芝浦電気株式会社総合研究所内

分発 明 者 茂木直人

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所

の出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

OP代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外 2

外23

93 AN **8** 

1.預明の名称

半点体レーダ袋袋

### 2.物作が求の税圏

27 前記光吸収掛は、辞記句度租止層と同様

電型であることを特徴とする特許請求の範囲系 1 項配数の単等体 レーダ袋鼠。

8. 発明の野田な説明

(発明の技術分野)

本発明は、利得場政路構造及び囲折平導故路 構造の双方を領えた半等体レーダ数似に関する。 (発明の技術的背景とその問題点)

持周昭60-3181(2)

反射光の一部が単等体レーデに及っていくのは 対けられない。このため、上記半等体レーデは はレーデの四辺固が作る状類のの値に、レーデ 始面とディスク面とで形成される共根器も存在 するととになり、2 最共低器を持つレーデとな る。そして、ディスク画が回転中に提動すると、 後者の非版器長が変化することになり、スペク トルや光出力等に関動が生じ、所頭及り光ノイ ズが発生する。

はは10(き)以上と大きい。一方、利得你放路得過においては、役モードが多モード化しスペクトル終幅が広いために戻り光ノイズによる出力概動をは1(き)以下となるが、非点収容は20(am)以上と大きくなる。したがつて、非点収免と関り光ノイズの特性を同時に過足させるためには、国折率の故路保証と利得郡政路構造との双方の性質を想ね伝えたものでなければならない。

させることによつて亜鉛拡散がのプロセスを含けること、さらに表面を平坦にできるためマウントに有利である毎の利点を存する。

従来の内部ストタイプ自己熱合型レーザとしては、窓流風止船にV移を設けたV8I8
(V-channeled Substrate Inner
Stripe)レーザが知られており。このレーチはモード制御されており戻り光特性も良いことが判つている。しかし、V8I8レーザには、以及が可能なMU-CV D性では収益できないと、反が可能なMU-CV D性では収益できないと、スク問題がある。この問題は、元ディスク用レーチとして大限生産時代を迎えた挙げなレーチ

そとて扱む、NU-CVU法で製造できる問題の内部ストライプ自己飲合型レータとして。 鄧 1 村に示す如く活性的上部に内部ストライプ 研選を有する単導体レータが観覚された。なお、 図中 1 はN-Us A s 遊板、3 はN-Gs As As クラッド階、3 はGs As As G を住房、4 は

P-UsAsクラッド的。5はN-UsAs 的版 Current Later Bit 219イブ状の説明、1はP-

Us As As 数型限、 S は P - Us As コンタクト B、 P・ 1 のは金属 福盛を示している。 この構造では、ストライブ状の角部 5 が水成された電磁阻止層 5 によつて、活性的 3 への気流洗入がストライブ状に限定されると共に、活性的 3 に 等級された光がクラッドは 4 及び電気阻止所 5 に までしみ出し、その結果 ストライブ 関下部分に 事故されたモードが必成されることに たる。 このため、 利得場数路 係道 及び 脳折 率 弾 故 路 構造 が 国時に 異知される。

しかしながら、この間のレーザにあつては次のような問題があった。 すなわち。 俗衆阻止 間のストタイプ状態側をの紹で利仰分布及び組折率分布の幅が一為的に決まってしまい。 各分布の時は多しいものとなる。 この場合、 配析形像が十分大きくっいてしまい。 利得 母政路の行機はでてこない。 したがつて、 光ディスク 用レーダとしては、モード例如効果は十分であるが.

## 排局昭60-3181(3)

戻り沈特性に関しては十分済足できる結果を再 ることはできなかつた。

#### (親別の目的)

本効明の目的は、基本機モード負担で非点収 思が小さいと云う特殊を失うことなく。 取り先 ノイメによる悪影響を十分小さくすることがで き、光デイスク用光感と して始めて有用な半明 体レーザ容費を提供することにある。 ( 発明の疑察)

本領明の骨子は、的配第1國に示す構造における協協制化器に改良を加え、実効刑折率分布の組を利得分布の組よりも広くすることにある。

すなわち本発明は、化合物半部体は料からたリダブル・ヘテロ学合製造を有する半海体レーダ装置において、活性酸に対し基板と反対領に位置するクラッド場上にはクラッド語とは逆導電池で上配活性制よりパンドギャップの広い登録の登上記を付け、かつこの電視阻止器に上記クラッド語まで至るストライブ状の講師を設け、この上に上記クラッド語及び電視阻止船より届

折甲の大きい光製収料を設け、かつこの光製収料の上記録四上に鉄液四より橋の広いストライプ状の機能を設け、さらにこの上に上記クラッド解と固御思想で上記活性的より刷折率の小さい被延續を設けるようにしたものである。 (発明の効果)

本発明者等の実験によれば、本発明保造のレーザは、非点収包 I O ( μm ) 以下で基本機・アガは、非点収包 I O ( μm ) 以下で基本機・アガスのでは、まるのでは、ないのでは、では、ないのでは、は、 I ( μ) 以下で利用と、 I ( μ) 以下で利用をした。 このように換えード側回と、 I ( μ) 光符性とに低れると、 I ( μ) 光符性とに低れると、 I ののに用と考えた場合は、 ガディスク用レーザ等への応用と考えた場合は、 かて大きいものとなる。

#### (発明の実施併)

10"~10"m~", 以为 0.3 mm) 及び N-G a A a 光 仮 収 局 f 6 ( a = 10 10 ~ 10 12 cm - 1, ... 即み O.5 am)を加次収長形成した。この外 i 回目の結晶成長にはMU-CVD法を用い。成 長条件は温吹 7 5 0 (℃)、 V/Ⅱ = 2 0。 キ ヤリアガス(H₂)の祝用~10(s/min)。 版料はドリメナルガリウム ( TMU : (CH), Uz)。 トリメテルアルミニウム (TMA: (CH.), A6). アルレン (ASH。)。 PFーパント: ロエテル **亜鉛(DE2:(C,H,), 20)、 カドーパン** ト: セレン化水塩(H.Se)で、成長温度は 0.2 5 ( am / min ) であつた。なお、第1例 目の結晶成長では必ずしもNU-CYD歩を用 いる必要はないが、大函数で均一位の良い結晶 成長が可能なM·U - C V D 法を用いることは、 低田化を考えた場合しPB比に比べて有料であ

次に、第2 図内に示す如く光収収別16 上に フォトレレスト17を空布し、放レレスト17 を据3 ( p m )、ピフテ3 0 0 ( p m )のスト

## 特高昭60-3181 (4)

フィブ状に依をレジストマスクを耗成した。他いて、リン酸系エグチャント(競ע20で)を用い、上記レジストノフをマスクとして光吸収 門16及びは他肌止断ノ5を、クランド酚ノイに添するまで約40秒エツテングした。次いで、ドハエフテャントを用い光吸収例16のみを単2間にに示す如く。過解0.5 [4m]ずつ約10秒間サイドエツテングした。このとき、最終的なストライブ機は心液阻止例15の部分でW。2 [4m] た収収例16の部分でW。

次に、レシスト 1 7 を始去し、行前化学及び 表面の他化物を除くための日 C 8 処理を行つた のも、既もに試料を炉内に入れ都 2 回目の結晶 仮具をM U ー C V D 法で行つた。 すなわち、  $^{13}$ 2 図的に示す如く全面に  $^{2}$  -  $^{13}$  -  $^{2}$  -  $^{13}$  -  $^{2}$  -  $^{13}$  - 18は共にAS間でが0.45であるから、 1Pに接ては収録できず、MUーCVU供扱い はMBと性(分子辞エピタキレヤル法)が必要 とされる。次いで、P側型版としてじrーAロ 翻33、N個電板としてAロー目を陥るくを被 むした。この試料をへき間によつて、共假路及 250(µm)、幅300(µm)のチップに して半週休レープを完成した。

かくして作成されたレーザの管性を翻定したところ。次のような結果が得られた。 すなわち。 発表したい値は 7 0 ( m A ) 以下、非点収容は 1 0 ( a m ) 以下で洗本剤モード発倒し、 5 ( m W ) まで紙がモード発倒で、 戻り光ノイズによる出力変換数は 1 ( \*\*\*)以下であつた。 この特性は、光ディスク用レーザとして十分減足である。

このように本 既相例によれば、 舊本版 モード 相様で非点収益を十分小さくすることができ、かつ戻り光ノイズによる出力変勢 略も十分小さくすることができる。このため、 光ディスク用

光波として用いるのに極めて有効である。また、MO-CVD法で形成できるので、大権生産にも係めて有効である。さらに、光吸収磨16を特別企業に取15と関じが電空(N型)としているので、電磁狭窄がより体実になる砂の利点がある。

なお、本発明は上述した実施例に限定されるものではない。例えば、前配各種の収及方法はMU-UVD 法に限らず、MB B 法 であつてもよい。また、各層の組織比は何多実施例に限定されるものではなく、仕様に応じて過度改更可能である。例えば、前記クラッド版のA B 起版を 0.3 5 として、光ガイド間としての効果を持たせた高出力レーザとすることも可能である。 3 6 に、G B A B A B A B A O 以料の代りに、

UsinP中日本AAASP 系の化合物半単体 材料を用いることも可能である。また、前記化 収収点の単钨型はN型に限るものではなくP型 であつても何ら登し支えない。さらに、猛放と してN型の代りにP以番板を用い、各層の条準 假を逆にすることも可能である。その他、本語 明の要旨を必配しない問題で、俄々役群して突 終することができる。

#### 4 図面の対単な規例

图1 図は従来の内部ストクイプ目己数合型レーチの最略構造を示す断面関、型2 図(の) ~ (向は本発明の一実施例に係わる半導体レーチの製造工程を示す断面図である。

11…N-UsA6益级。

1 2 ··· N - G a o o o A f o A a クラッド的、

1 3 ··· アンドープリ 8 ass A So.18 A 8 括性肌、

1 6 ... P - G a ... A & o . 43 A & O 9 9 F ft.

1 5 ···N ─ Cla o. sa A B. sa A s 形故风止隐。

1 6 ··· N - U s A s 光级収制。

まる… P-GaAsコソタクト局。

出额人代理人 弁理士 静 江 武 意

# 特局報60-3181 (6)

